

資料番号：A-4-7720

作成日：平成24年7月3日

TED オリジナル(inrevium) 製品信頼性試験データ

1. 対象製品 TE7720PF

2. 試験内容及び結果

1) 信頼性評価結果

項目	条件	試験数量	試験時間	評価結果
HTCB High temp. Clock Bias test	Ta=125°C VDD/VCC=Operation max	32x3Lot	1000 時間	0 fail
HTS High temp. Storage	Ta=150°C	32x3Lot	1000 時間	0 fail

2) 静電気破壊評価結果

項目	条件	試験数量	評価結果
HBM (Human body model)	+2000/-2000V 以上	3pcs	0 fail
MM (Machine model)	+200/-200V 以上	3pcs	0 fail

3. 備考

本資料の内容は、8インチ対象製品と同一プロセスにて製造した代表品による試験結果です。